

Embedded System and Microcomputer Principle

LAB8 Analog-to-digital Converter (ADC)

2021 Fall wangq9@mail.sustech.edu.cn



CONTENTS

- 1 ADC Description
- 2 ADC Registers
- How to Program
- 4 Practice



01

ADC Description

有分科技大学 SOUTHERN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

- -- What is ADC
- ADC (Analog-to-digital converter) 即模拟/数字转换器
- 用于将模拟形式的连续信号转换为数字形式的离散信号的一类设备。
- 在计算机控制系统中,需经各种检测装置,以连续变化的电压或电流作为模拟量,随时提供被控制对象的有关参数(如速度、压力、温度等)而进行控制。计算机的输入必须是数字量,故需用模数转换器达到控制目的。
- 典型的模拟/数字转换器将模拟信号转换为表示一定比例电压值的数字信号。
- · 与之相对的设备称为DAC,即数字/模拟转换器。

- -- Main features
- 12位逐次逼近型的模拟数字转换器。
- 最多带3个ADC控制器
- 最多支持18个通道,可最多测量16个外部和2个内部信号源。
- 支持单次和连续转换模式
- 转换结束, 注入转换结束, 和发生模拟看门狗事件时产生中断。
- 从通道0到通道n的自动扫描模式
- 自校准
- 带内嵌数据一致性的数据对齐
- 采样间隔可以按通道分别编程
- 规则转换和注入转换均有外部触发选项

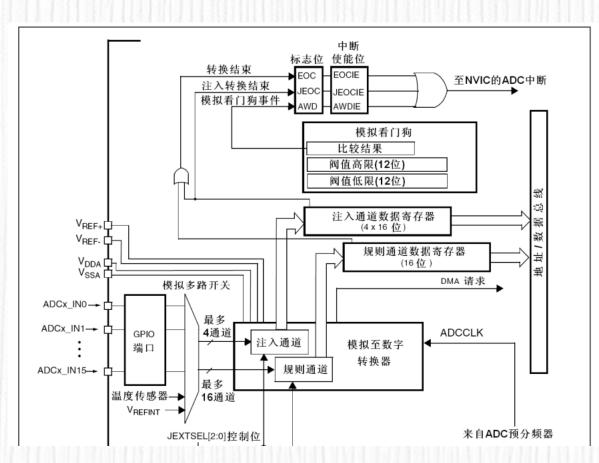


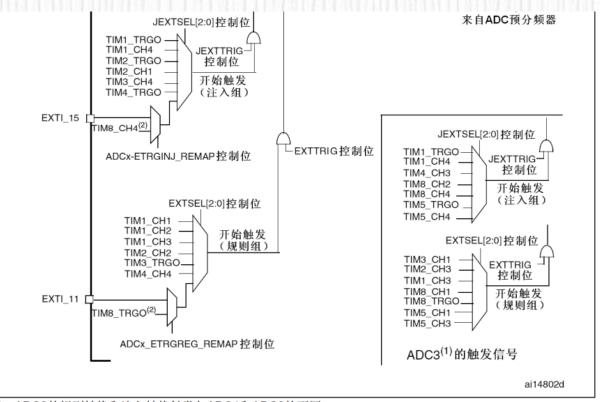
有分科技义学 SOUTHERN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

- -- Main features(continued)
- 间断模式
- 双重模式(带2个或以上ADC的器件)
- ADC转换时间(STM32F103xx增强型产品):
 - 最大转换速度为1MHz,在ADCCLK=14MHz,采样周期为1.5个ADC时钟下得到,此时时钟为56MHz
 - 时钟为72MHz为1.17µs
- ADC供电要求: 2.4V到3.6V
- ADC输入范围: V_{REF-} ≤ V_{IN} ≤ V_{REF+}
- 规则通道转换期间有DMA请求产生
- 由时钟控制器提供的ADCCLK时钟和PCLK2(APB2时钟)同步

-- ADC functional description







- 1. ADC3的规则转换和注入转换触发与ADC1和ADC2的不同。
- 2. TIM8_CH4和TIM8_TRGO及它们的重映射位只存在于大容量产品中。

-- ADC functional description(continued)

ADC pins

名称	信号类型	注解
V _{REF+}	输入,模拟参考正极	ADC使用的高端/正极参考电压, 2.4V≤ V _{REF+} ≤ V _{DDA}
V _{DDA} ⁽¹⁾	输入,模拟电源	等效于V _{DD} 的模拟电源且: 2.4V ≤ V _{DDA} ≤ V _{DD} (3.6V)
V _{REF-}	输入,模拟参考负极	ADC使用的低端/负极参考电压, V _{REF-} = V _{SSA}
V _{SSA} ⁽¹⁾	输入,模拟电源地	等效于Vss的模拟电源地
ADCx_IN[15:0]	模拟输入信号	16个模拟输入通道

有方种枝

V_{DDA}和V_{SSA}应该分别连接到V_{DD}和V_{SS}。

- -- Channel selection
- 有16个多路通道
- 可以把转换组织成两组: 规则组和注入组。
- 在任意多个通道上以任意顺序进行的一系列转换构成成组转换。 例如,可以如下顺序完成转换:通道3、通道8、通道2、通道 2、通道0、通道2、通道2、通道15。
- 规则组由多达16个转换组成。
- 注入组由多达4个转换组成。
- 温度传感器和通道ADC1_IN16相连接,内部参照电压V_{REFINT}和 ADC1_IN17相连接。可以按注入或规则通道对这两个内部通道 进行转换。

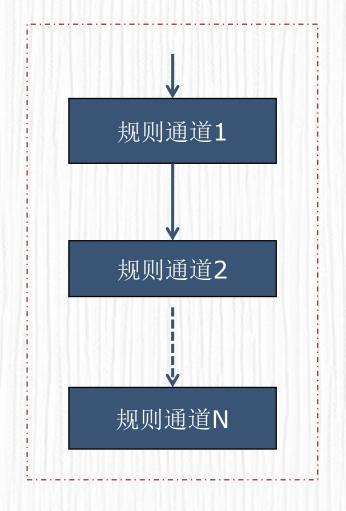


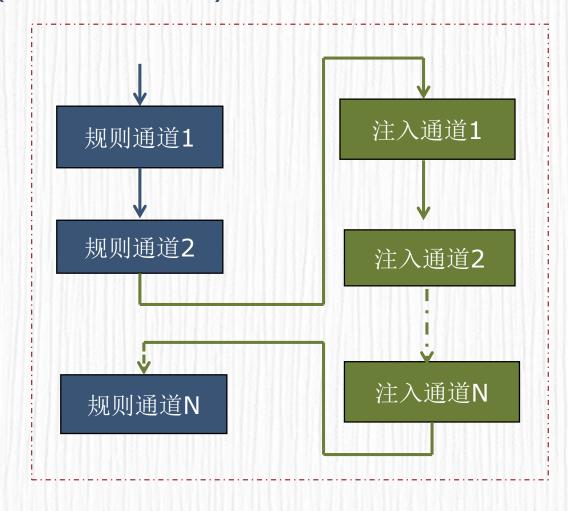
有分科技大学 SOUTHERN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

- -- Channel selection(continued)
- 规则通道组:相当正常运行的程序。
 - 最多16个通道。
 - 规则通道和它的转换顺序在ADC_SQRx寄存器中选择
 - 规则组转换的总数应写入ADC_SQR1寄存器的L[3:0]中
- 注入通道组:相当于中断。
 - 最多4个通道。
 - 注入组和它的转换顺序在ADC_JSQR寄存器中选择。
 - 注入组里转化的总数应写入ADC_JSQR寄存器的L[1:0]中

-- Channel selection(continued)







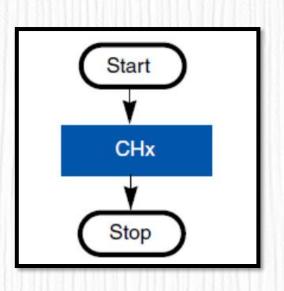
-- Channel relationship of STM32F103

Relationship between ADC channel and GPIO

Channel	ADC1	ADC2	ADC3	Channel	ADC1	ADC2	ADC3
0	PA0	PA0	PA0	9	PB1	PB1	
1	PA1	PA1	PA1	10	PC0	PC0	PC0
2	PA2	PA2	PA2	11	PC1	PC1	PC1
3	PA3	PA3	PA3	12	PC2	PC2	PC2
4	PA4	PA4		13	PC3	PC3	PC3
5	PA5	PA5		14	PC4	PC4	
6	PA6	PA6		15	PC5	PC5	
7	PA7	PA7		16	Temperature Sensor Channel		
8	PB0	PB0		17	V _{REFINT} Channel	Sec. 2011 1 3 3 3 1 1 2	

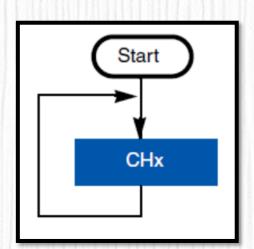
有方科技大型 SOUTHERN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOL

- -- Single conversion mode
- · 单次转换模式下,ADC只执行一次转换。
- 如果一个规则通道被转换完成:
 - 转换数据被储存在16位ADC_DR寄存器中
 - EOC(转换结束)标志被设置
 - 如果设置了EOCIE,则产生中断。
- 如果一个注入通道被转换完成:
 - 转换数据被储存在16位的ADC_DRJ1寄存器中
 - JEOC(注入转换结束)标志被设置
 - 如果设置了JEOCIE位,则产生中断。
- 然后ADC停止



有分科技大学 SOUTHERN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

- -- Continuous conversion mode
- · 在连续转换模式中,前面ADC转换一结束马上启动另一次转换。
- 如果一个规则通道被转换:
 - 转换数据被储存在16位的ADC_DR寄存器中
 - EOC(转换结束)标志被设置
 - 如果设置了EOCIE,则产生中断。
- 如果一个注入通道被转换:
 - 转换数据被储存在16位的ADC_DRJ1寄存器中
 - JEOC(注入转换结束)标志被设置
 - 如果设置了JEOCIE位,则产生中断。



有分科技大学 SOUTHERN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

- -- Scan mode
- 扫描模式用来扫描一组模拟通道。
- · 扫描模式可通过设置ADC_CR1寄存器的SCAN位来选择。
- 一旦被设置, ADC扫描所有被ADC_SQRX寄存器(对规则通道)或ADC_JSQR(对注入通道)选中的所有通道。
- 在每个组的每个通道上执行单次转换。
- 在每个转换结束时,同一组的下一个通道被自动转换。
- · 如果设置了CONT位,转换不会在选择组的最后一个通道上停止,而是再次从选择组的第一个通道继续转换。
- 如果设置了DMA位,在每次EOC后,DMA控制器把规则组通道的转换数据传输到SRAM中。而注入通道转换的数据总是存储在ADC_JDRx寄存器中。



- -- Discontinuous mode(regular group)
- 间断模式通过设置ADC_CR1寄存器上的DISCEN位激活。
- · 它可以用来执行一个短序列的n次转换(n<=8)。
- 一个外部触发信号可以启动ADC_SQRx寄存器中描述的下一轮 n次转换,直到此序列所有的转换完成为止。
- 举例: n=3, 被转换的通道 = 0、1、2、3、6、7、9、10

第一次触发:转换的序列为 0、1、2

第二次触发:转换的序列为 3、6、7

第三次触发:转换的序列为 9、10,并产生EOC事件

第四次触发:转换的序列 0、1、2

注意:以间断模式转换一个规则组时,转换序列结束后不自动从 头开始。当所有子组转换完成,下一次触发启动第一个子组转换。



- -- Discontinuous mode(injected group)
- · 此模式通过设置ADC_CR1寄存器的JDISCEN位激活。
- 在一个外部触发事件后,该模式按通道顺序逐个转换 ADC_JSQR寄存器中选择的序列。
- 一个外部触发信号可以启动ADC_JSQR寄存器选择的下一个通道序列的转换,直到序列中所有的转换完成为止。
- 例子: n=1, 被转换的通道 = 1、2、3

第一次触发:通道1被转换

第二次触发:通道2被转换

第三次触发:通道3被转换,并且产生EOC和JEOC事件

第四次触发: 通道1被转换

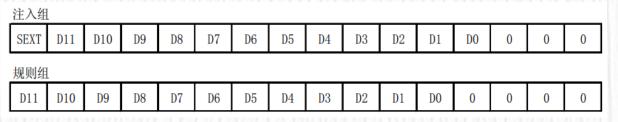
• 注意: 避免同时为规则和注入组设置间断模式。

- -- Data alignment
- 数据可以左对齐或右对齐
- 注入组通道转换的数据值已经减去了在ADC_JOFRx寄存器中 定义的偏移量,因此结果可以是一个负值。
- SEXT位是扩展的符号值。
- 对于规则组通道,不需减去偏移值,因此只有12个位有效。

数据右对齐

注入组	L														
SEXT	SEXT	SEXT	SEXT	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
规则组	I														
0	0	0	0	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0

数据左对齐



图方科技

有方种技 SOUTHERN UNIVERSITY OF SCIENCE AN

- -- ADC sample time
- 可编程的通道采样时间
- ADC使用若干个ADC_CLK周期对输入电压采样,采样周期数目可以通过ADC_SMPR1和ADC_SMPR2中的SMP[2:0]位更改。
- 每个通道可以分别用不同的时间采样。
- 总转换时间如下计算: $T_{CONV} = 采样时间 + 12.5个周期$
- 例如:
 当ADCCLK = 14MHz, 采样时间为1.5周期
 T_{CONV} = 1.5 + 12.5 = 14周期 = 1µs



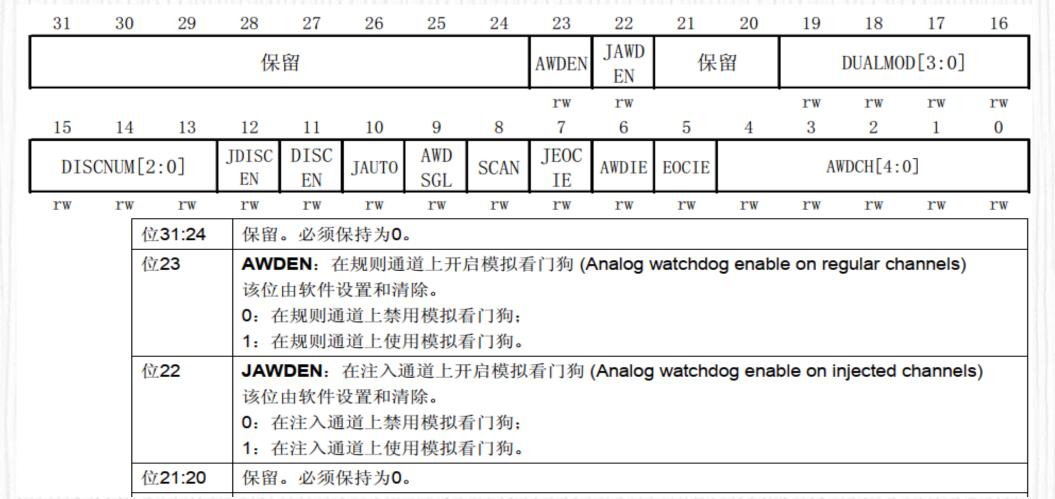
02

ADC Registers

2. ADC Registers -- ADC CR1



ADC控制寄存器1, ADC control register1



2. ADC Registers-- ADC_CR1(continued)



位19:16	DUALMOD[3:0]: 双模式选择 (Dual mode selection)] [
	软件使用这些位选择操作模式。	
	0000: 独立模式	
	0001: 混合的同步规则+注入同步模式	
	0010: 混合的同步规则+交替触发模式	
	0011: 混合同步注入+快速交叉模式	
	0100: 混合同步注入+慢速交叉模式	
	0101: 注入同步模式	
	0110: 规则同步模式	$\ \cdot\ $
	0111: 快速交叉模式	
	1000: 慢速交叉模式	
	1001: 交替触发模式	
	注: 在ADC2和ADC3中这些位为保留位	
	在双模式中,改变通道的配置会产生一个重新开始的条件,这将导致同步丢失。建议在进行任	
	何配置改变前关闭双模式。	
位15:13	DISCNUM[2:0]: 间断模式通道计数 (Discontinuous mode channel count)	
	软件通过这些位定义在间断模式下, 收到外部触发后转换规则通道的数目	
	000: 1个通道	
	001: 2个通道	
	111: 8个通道	
位12	JDISCEN: 在注入通道上的间断模式 (Discontinuous mode on injected channels)	
	该位由软件设置和清除,用于开启或关闭注入通道组上的间断模式	
	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	П
	0: 注入通道组上禁用间断模式;	

位11	DISCEN: 在规则通道上的间断模式 (Discontinuous mode on regular channels) 该位由软件设置和清除,用于开启或关闭规则通道组上的间断模式 0: 规则通道组上禁用间断模式; 1: 规则通道组上使用间断模式。
位 10	JAUTO: 自动的注入通道组转换 (Automatic Injected Group conversion) 该位由软件设置和清除,用于开启或关闭规则通道组转换结束后自动的注入通道组转换 0: 关闭自动的注入通道组转换; 1: 开启自动的注入通道组转换。 AWDSGL: 扫描模式中在一个单一的通道上使用看门狗 (Enable the watchdog on a single
<u>11/2</u> 5	channel in scan mode) 该位由软件设置和清除,用于开启或关闭由AWDCH[4:0]位指定的通道上的模拟看门狗功能 0: 在所有的通道上使用模拟看门狗; 1: 在单一通道上使用模拟看门狗。
位8	SCAN: 扫描模式 (Scan mode) 该位由软件设置和清除,用于开启或关闭扫描模式。在扫描模式中,转换由ADC_SQRx或ADC_JSQRx寄存器选中的通道。 0: 关闭扫描模式; 1: 使用扫描模式。 注: 如果分别设置了EOCIE或JEOCIE位,只在最后一个通道转换完毕后才会产生EOC或JEOC中断。
位7	JEOCIE: 允许产生注入通道转换结束中断 (Interrupt enable for injected channels) 该位由软件设置和清除,用于禁止或允许所有注入通道转换结束后产生中断。 0: 禁止JEOC中断; 1: 允许JEOC中断。当硬件设置JEOC位时产生中断。

2. ADC Registers-- ADC_CR1(continued)

位6	AWDIE: 允许产生模拟看门狗中断 (Analog watchdog interrupt enable)										
	该位由软件设置和清除,用于禁止或允许模拟看门狗产生中断。在扫描模式下,如果看门狗检测到超范围的数值时,只有在设置了该位时扫描才会中止。										
	0: 禁止模拟看门狗中断;										
	1: 允许模拟看门狗中断。										
位5	EOCIE: 允许产生EOC中断 (Interrupt enable for EOC)										
	该位由软件设置和清除, 用于禁止或允许转换结束后产生中断。										
	0: 禁止EOC中断;										
	1: 允许EOC中断。当硬件设置EOC位时产生中断。										
位4:0	AWDCH[4:0]: 模拟看门狗通道选择位 (Analog watchdog channel select bits)										
	这些位由软件设置和清除,用于选择模拟看门狗保护的输入通道。										
	00000: ADC模拟输入通道0										
	00001: ADC模拟输入通道1										
	01111: ADC模拟输入通道15										
	10000: ADC模拟输入通道16										
	10001: ADC模拟输入通道17										
	保留所有其他数值。										
	注: ADC1的模拟输入通道16和通道17在芯片内部分别连到了温度传感器和VREFINT。										
	ADC2的模拟输入通道16和通道17在芯片内部连到了VSS。										
	ADC3模拟输入通道9、14、15、16、17与Vss相连。										



2. ADC Registers --- ADC_CR2



• ADC控制寄存器2, ADC control register2

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
	保留								SW START	JSW START	EXT TRIG	EXT	rsel[2	:0]	保留
								rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
JEXT TRIG	TEXTSELLZ: UT TALL			ALIGN	保	留	DMA		保	留	·	RST CAL	CAL	CONT	ADON
rw	rw	rw	rw	rw			rw	·			·	rw	rw	rw	rw

位31:24	保留。必须保持为0。
位23	TSVREFE: 温度传感器和V _{REFINT} 使能 (Temperature sensor and V _{REFINT} enable) 该位由软件设置和清除,用于开启或禁止温度传感器和V _{REFINT} 通道。在多于1个ADC的器件中,该位仅出现在ADC1中。 0: 禁止温度传感器和V _{REFINT} ; 1: 启用温度传感器和V _{REFINT} 。
位22	SWSTART: 开始转换规则通道 (Start conversion of regular channels) 由软件设置该位以启动转换,转换开始后硬件马上清除此位。如果在EXTSEL[2:0]位中选择了SWSTART为触发事件,该位用于启动一组规则通道的转换,0: 复位状态; 1: 开始转换规则通道。
位21	JSWSTART: 开始转换注入通道 (Start conversion of injected channels) 由软件设置该位以启动转换,软件可清除此位或在转换开始后硬件马上清除此位。如果在 JEXTSEL[2:0]位中选择了JSWSTART为触发事件,该位用于启动一组注入通道的转换, 0: 复位状态; 1: 开始转换注入通道。

2. ADC Registers-- ADC_CR2(continued)



channels) 该位由软件设置和清除,用于开启或禁止可以启动	
	」规则通道组转换的外部触发事件。
0: 不用外部事件启动转换:	
1: 使用外部事件启动转换。	
EXTSEL[2:0]:选择启动规则通道组转换的外部事	件 (External event select for regular group)
这些位选择用于启动规则通道组转换的外部事件	
ADC1和ADC2的触发配置如下	
000: 定时器1的CC1事件 100: 定时	才器3的TRGO事件
001: 定时器1的CC2事件 101: 定时	寸器4的CC4事件
	TI线11/ TIM8_TRGO事件,仅大容量产 具有TIM8_TRGO功能
011: 定时器2的CC2事件 111: SW	START
ADC3的触发配置如下	
000: 定时器3的CC1事件 100: 定时	才器8的TRGO事件
001: 定时器2的CC3事件 101: 定时	计器5的CC1事件
010: 定时器1的CC3事件 110: 定时	计器5的CC3事件
011: 定时器8的CC1事件 111: SW	START
保留。必须保持为O。	
JEXTTRIG: 注入通道的外部触发转换模式 (Exchannels) 该位由软件设置和清除,用于开启或禁止可以启动	
	九二八元元五代[八日]八日]加太子日。
	1: 使用外部事件启动转换。 EXTSEL[2:0]: 选择启动规则通道组转换的外部事件 ADC1和ADC2的触发配置如下 000: 定时器1的CC1事件

位14:12		英的外部事件 (External event select for injected
	group)	市 //
	这些位选择用于启动注入通道组转换的外部	事件。
	ADC1和ADC2的触发配置如下	
	000: 定时器1的TRGO事件 100): 定时器3的CC4事件
	001: 定时器1的CC4事件 101	: 定时器4的TRGO事件
		D: EXTI线15/TIM8_CC4事件(仅大容量产品具 IM8_CC4)
	011: 定时器2的CC1事件 111	: JSWSTART
	ADC3的触发配置如下	
	000: 定时器1的TRGO事件 100): 定时器8的CC4事件
	001: 定时器1的CC4事件 101	: 定时器5的TRGO事件
	010: 定时器4的CC3事件 110	: 定时器5的CC4事件
	011: 定时器8的CC2事件 111	: JSWSTART
位11	ALIGN: 数据对齐 (Data alignment)	
	该位由软件设置和清除。参考图29和图30。	
	0: 右对齐;	
	1: 左对齐。	
位10:9	保留。必须保持为0。	
位8	DMA: 直接存储器访问模式 (Direct memory	/ access mode)
	该位由软件设置和清除。详见DMA控制器章	节。
	0:不使用DMA模式;	
	1:使用DMA模式。	
	注:只有ADC1和ADC3能产生DMA请求。	
	I	





位7:4	保留。必须保持为0。	
位3	RSTCAL: 复位校准 (Reset calibration) 该位由软件设置并由硬件清除。在校准寄存器被初始化后该位将被清除。 0: 校准寄存器已初始化; 1: 初始化校准寄存器。 注: 如果正在进行转换时设置RSTCAL,清除校准寄存器需要额外的周期。	
位2	CAL: A/D校准 (A/D Calibration) 该位由软件设置以开始校准,并在校准结束时由硬件清除。 0: 校准完成; 1: 开始校准。	
位1	CONT: 连续转换 (Continuous conversion) 该位由软件设置和清除。如果设置了此位,则转换将连续进行直到该位被清除。 0: 单次转换模式; 1: 连续转换模式。	

2. ADC Registers --- ADC_SMPR1



• ADC采样时间寄存器1, ADC sample time register 1

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
	保留								P17[2:	0]	SM	IP16[2:	0]	SMP15[2:1]	
'					rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SMP 15 0	SM	IP14[2:	0]	SM	P13[2:	0]	SM	P12[2:	0]	SM	P11[2:	0]	SM	IP10[2:	0]
rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw
	仓	731:24	保留	。必须任	呆持为0	•									
	位23:0 SMPx[2:0] : 选择通道x的采样时间 (Channel x Sample time selection) 这些位用于独立地选择每个通道的采样时间。在采样周期中通道选择位必须保持不变。 000: 1.5周期 100: 41.5周期 101: 55.5周期														
			01 1 注:	ADC2的	周期 J模拟输 J模拟输	入通道'	16和通道 16和通道 、15、1	11 道17 在芯 道17 在芯	片内部	. 5 周期 分别连3 连到了V		E传感器	和V _{REFIN}	VT•	

2. ADC Registers -- ADC_SMPR2



• ADC采样时间寄存器2, ADC sample time register 2

	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
	保	R留 SMF		MP9[2:0)]	SMP8[2:0		[0	Sl	SMP7[2:0		SMP6[2:		0]	SMP5	[2:1]
_			rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw
_	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	SMP 5 0	S	SMP4[2:0)]	SI	MP3[2:0	0]	SM	MP2[2:0	0]	SI	MP1[2:0	0]	SI	MP0[2:0)]
	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw
	位31:30			保留	保留。必须保持为0。											
		1	立29:0				选择通道x的采样时 由立地选择每个通道的						•	须保持	不变。	
				000): 1.5周	別期		10	0: 41.5	周期						
				001	1: 7.5周	期		10	1: 55.5	周期						
				010): 13.5	周期		11	0: 71.5	周期						
				011	: 28.5	周期		11	1: 239	.5周期						
				注:	ADC3核	模拟输入	通道9与	iVss相连								

2. ADC Registers-- ADC_SQR1



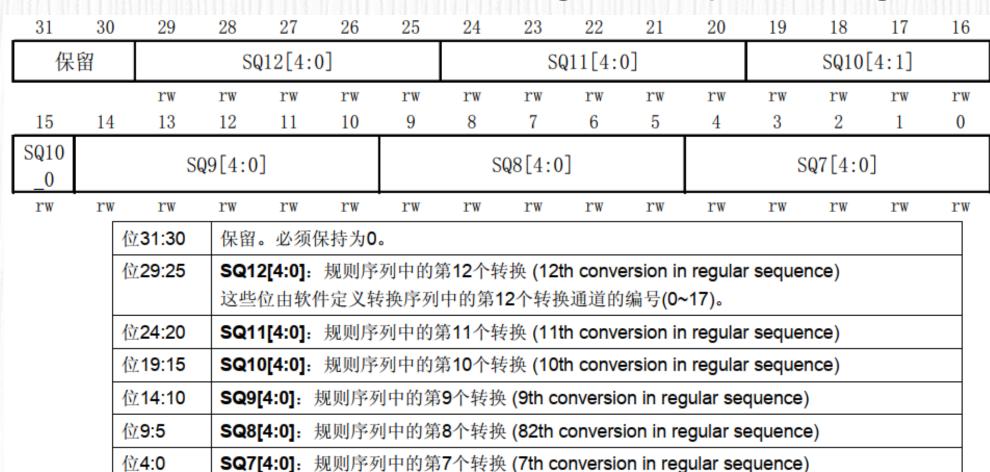
• ADC规则序列寄存器1, ADC regular sequence register 1

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
			保	留					L[3	3:0]	SQ16			5[4:1]	
								rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SQ16 _0		SQ	Q15[4:0	0]			S	Q14[4:0)]			S	Q13[4:0	0]	
rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw
	1	立31:24	保留	。必须任	呆持为0	0									
	1	ें 23:20	这些 0000 0001	-	牛定义右 传换 传换	·列长度 E规则通					ngtn)				
	1	立19:15				列中的第 专换序列		•			•	r seque	nce)		
	1	立14:10	SQ1	5[4:0]:	规则序	列中的第	第 15 个车	传换 (15t	h conve	ersion ir	regula	rseque	nce)		
	1	 9:5	SQ1	4[4:0] :	规则序	列中的第	第14个年	转换 (14t	h conve	ersion ir	regula	rseque	nce)		
	1	立4:0	SQ1	3[4:0]:	规则序	列中的第	第 13 个车	转换 (13t	h conve	ersion ir	regula	rseque	nce)		

2. ADC Registers -- ADC SQR2



ADC规则序列寄存器2, ADC regular sequence register 2



2. ADC Registers-- ADC SQR3



• ADC规则序列寄存器3, ADC regular sequence register 3

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16		
保	保留			SQ6[4:0]				S	Q5[4:0]		SQ4[4:1]					
		rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw		
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0		
SQ4_0		S	Q3[4:0]			S	Q2[4:0]			S	Q1[4:0]			
rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw		
		位31:30	保留	。必须(呆持为0	0											
		位29:25						(6th co 6个转换)				quence))				
		位24:20	SQ5	[4:0]:	规则序列	可中的第	5个转换	(5th co	onversio	n in reg	jular sed	quence))				
		位19:15	SQ4	[4:0]:	规则序列	可中的第	4个转换	€ (4th co	onversio	on in reg	jular sed	quence))				
		位14:10	SQ3	[4:0]:	规则序列	可中的第	3个转换	(3rd co	onversio	on in reg	gular se	quence))				
		位9:5	SQ2	[4:0]:	规则序列	可中的第	2 个转换	€ (2nd c	onversi	on in re	gular se	quence)				
		位4:0	SQ1	[4:0]:	规则序列	可中的第	1个转换	€ (1st co	nversio	n in reg	ular sec	quence)					

2. ADC Registers -- ADC_DR



• ADC规则数据寄存器, ADC regular data register

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
						A	DC2DAT	A[15:0]						
r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
							DATA[15:0]							
r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r
	仓	ž31:16	- 在A		: 双模:	式下,这	些位包	效据 (AD 含了AD∈ 立。		•	通道数据	。见11	.9: 双A	DC模式	
	仓	15:0						gular da 专换结果		是左对表	 序或右对	齐,如	图29和图	图30所示	Ť.

2. ADC Registers-- ADC_JSQR



• ADC注入序列寄存器, ADC injected sequence register

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16		
				保	留					JL[3	3:0]		JSQ4	[4:1]			
										rw	rw	rw	rw	rw	rw		
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0		
JSQ4_0		JS	Q3[4:0	0]			JS	SQ2[4:0)]			J	SQ1[4:0	0]			
rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw		
		位31:22	保留	。必须(呆持为0	0											
		位21:20	这些 00: 01: 10: 11:	JL[1:0]: 注入通道序列长度 (Injected sequence length) 这些位由软件定义在规则通道转换序列中的通道数目。 00: 1个转换 01: 2个转换 10: 3个转换 11: 4个转换													
		位19:15	这些 注: 如:	位由软作 不同于起	牛定义转 规则转换 SQR[21	接序列 序列, :0] = 10	中的第4 如果JL[00011	个转换 1:0]的长	通道的统	ion in in 扁号(0~1 4,则转 00010,	1 7)。 换的序	列顺序是	』 是从 (4-J ∣	•	- 1		
		位14:10	JSQ	3[4:0]:	注入序	列中的銅	第3个转	换 (3rd	convers	ion in in	jected s	sequenc	ce)				
		位9:5	JSQ	2[4:0]:	注入序	列中的氦	第2个转	换 (2nd	conver	sion in ir	njected	sequen	ce)				
		位4:0	JSQ	1[4:0]:	注入序	列中的第	第1个转	换 (1st o	convers	ion in in	jected s	equenc	e)				

2. ADC Registers

-- ADC_JDRx

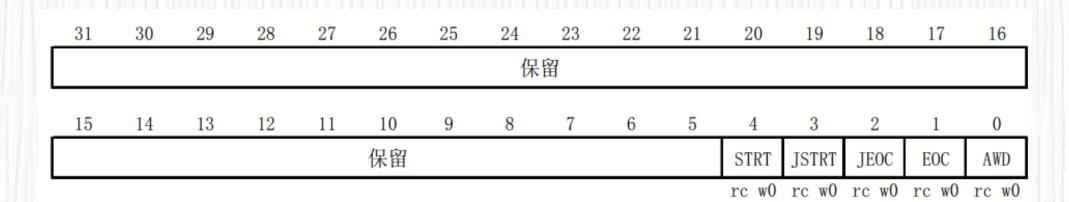


• ADC注入数据寄存器x, ADC injected data register x

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
							保	留							
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
							JDATA	[15:0]							
r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r
	仓	31:16	保留	。必须负	呆持为0。	•									
	仓	21:20	JDA'	TA[15:0)]: 注入	、转换的	数据 (In	jected o	lata)						
			这些	位为只证	卖,包含	了注入	通道的轴	专换结果	. 数据	是左对孔	 产或右对	济,如	图29和	图30所示	۲,

2. ADC Registers

- -- ADC_SR
- ADC状态寄存器, ADC status register



2. ADC Registers-- ADC_SR(continued)

位4 STRT: 规则通道开始位 (Regular channel Start flag) 该位由硬件在规则通道转换开始时设置,由软件清除。	
0 切厕通送结块土工业	
0: 规则通道转换未开始;	
1: 规则通道转换已开始。	
位3 JSTRT: 注入通道开始位 (Injected channel Start flag)	
该位由硬件在注入通道组转换开始时设置,由软件清除。	
0: 注入通道组转换未开始;	
1: 注入通道组转换已开始。	
位2 JEOC: 注入通道转换结束位 (Injected channel end of conversion)	
该位由硬件在所有注入通道组转换结束时设置,由软件清除	
0: 转换未完成;	
1: 转换完成。	
位1 EOC: 转换结束位 (End of conversion)	
该位由硬件在(规则或注入)通道组转换结束时设置,由软件清除或由读取ADC_DF	R时清除
0: 转换未完成;	
1: 转换完成。	
位0 AWD:模拟看门狗标志位 (Analog watchdog flag)	
该位由硬件在转换的电压值超出了ADC_LTR和ADC_HTR寄存器定义的范围时设	置,由软件清
除	
0: 没有发生模拟看门狗事件;	
1: 发生模拟看门狗事件。	





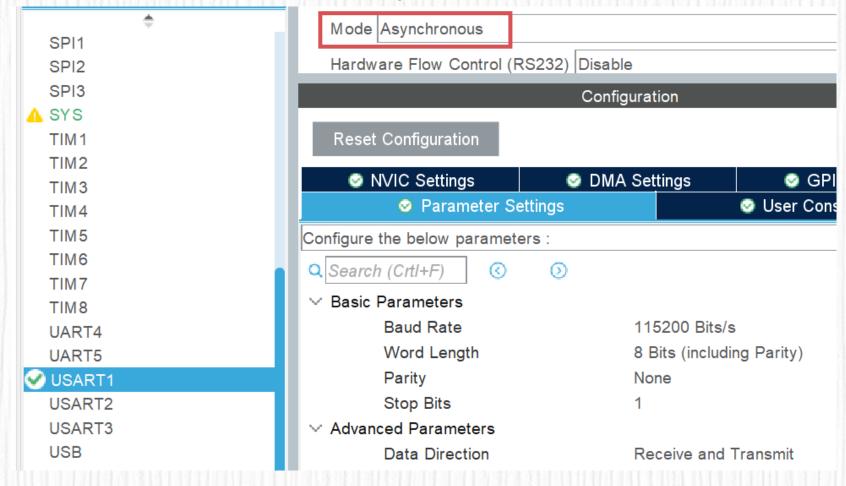
03



- Our Goal
 - Use ADC1 to get the voltage of GPIO pin, and show it with USART1

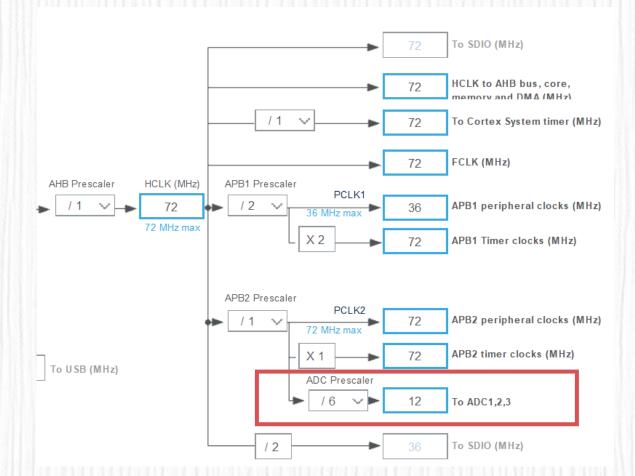


- Configure USART1
 - Set the USART1 as asynchronous mode



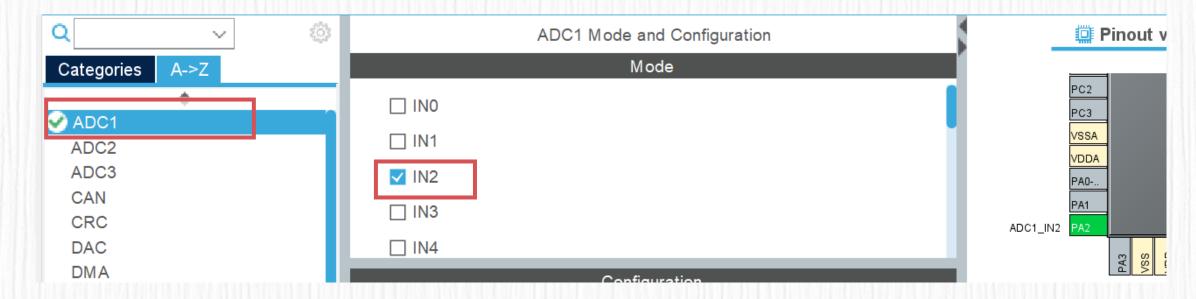


- Configure Clock
 - ADC Clock frequency should be less than or equal to 14MHz





- Configure ADC1
 - Go to the Analog categories, click ADC1 and select
 IN2, which means we enable the channel 2 of
 ADC1 and we are able to measure the voltage of PA2

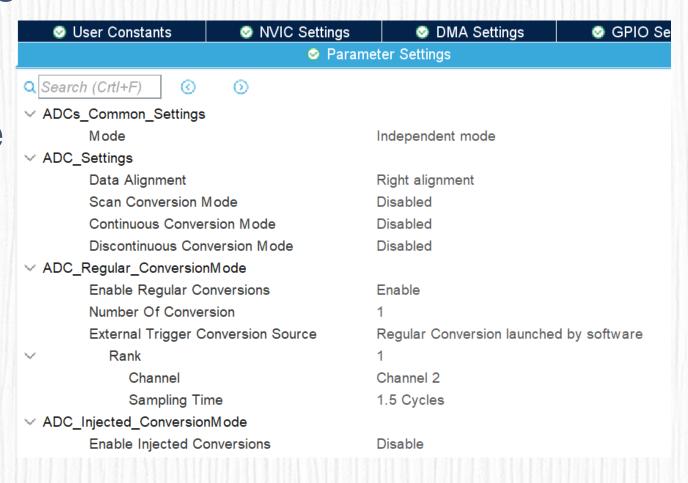




- Some API of HAL we used
- ADC conversion by polling(轮询):
- Activate the ADC peripheral and start conversions using function HAL_ADC_Start()
- Wait for ADC conversion completion using function
 HAL_ADC_PollForConversion() (or for injected group:
 HAL_ADCEx_InjectedPollForConversion())
- Retrieve conversion results using function
 HAL_ADC_GetValue() (or for injected group:
 HAL_ADCEx_InjectedGetValue())
- Stop conversion and disable the ADC peripheral using function HAL_ADC_Stop()



- Configure ADC1
 - Single channel, single conversion mode
 - In single conversion mode, ADC only does one conversion, so we need to restart conversion if we want to update the measurements

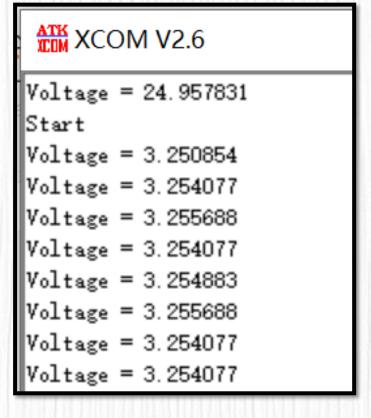




Single channel, single conversion mode

```
// in main.c file
int main(void){
        //.....
        uint16_t raw;
        char msg[20];
        double vol;
        HAL_UART_Transmit(&huart1, "Start\r\n", 7, HAL_MAX_DELAY);
        while (1){
                 HAL_ADC_Start(&hadc1);
                 // Wait for regular group conversion to be completed
                 HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1, HAL_MAX_DELAY);
                 raw = HAL_ADC_GetValue(&hadc1); // Get ADC value
                 vol = (double)raw * (3.3/4096); // the voltage should be raw * (3.3/4096)(12 bits)
                 sprintf(msg, "Voltage = %f\r\n", vol); // Convert to string and print
                 HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t*)msg, strlen(msg), HAL_MAX_DELAY);
```

Result

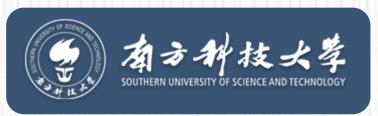






- Configure ADC1
 - Single channel, continuous conversion mode
 - In continuous conversion mode, ADC starts another conversion as soon as it finishes one, so we don't need to restart the conversion.

User Constants	NVIC Settings	DMA Settings	GPIO S
❷ Parameter Settings			
Q Search (CrtI+F)	0		
∨ ADCs_Common_Settings			
Mode		Independent mode	
∨ ADC_Settings			
Data Alignment		Right alignment	
Scan Conversion Mode		Disabled	
Continuous Conversion Mode		Enabled	
Discontinuous Conversion Mode		Disabled	
✓ ADC_Regular_ConversionMode			
Enable Regular Conversions		Enable	
Number Of Conversion		1	
External Trigger Conversion Source		Regular Conversion launched by software	
√ Rank		1	
Channel		Channel 2	
Sampling Time		1.5 Cycles	

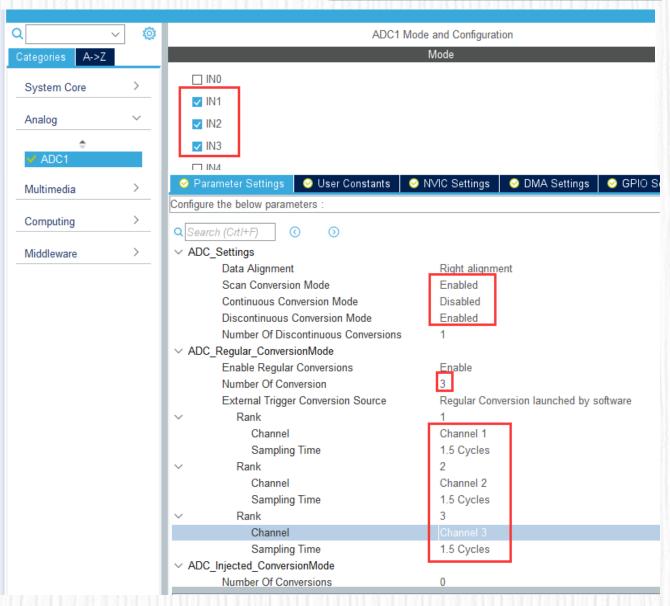


Single channel, continuous conversion mode

```
// in main.c file
int main(void){
        //.....
        uint16_t raw;
        char msg[20];
        double vol;
        HAL_UART_Transmit(&huart1, "Start\r\n", 7, HAL_MAX_DELAY);
        HAL_ADC_Start(&hadc1);
        while (1){
                 // Wait for regular group conversion to be completed
                 HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1, HAL_MAX_DELAY);
                 raw = HAL_ADC_GetValue(&hadc1); // Get ADC value
                 vol = (double)raw * (3.3/4096); // the voltage should be raw * (3.3/4096)(12 bits)
                 sprintf(msg, "Voltage = %f\r\n", vol); // Convert to string and print
                 HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t*)msg, strlen(msg), HAL_MAX_DELAY);
```

- Configure ADC1
 - Multiple channels, single conversion mode
 - If we want to get the measurements of multiple channels and don't want to use DMA (Direct Memory Access) and interrupt, only single conversion mode can be used.



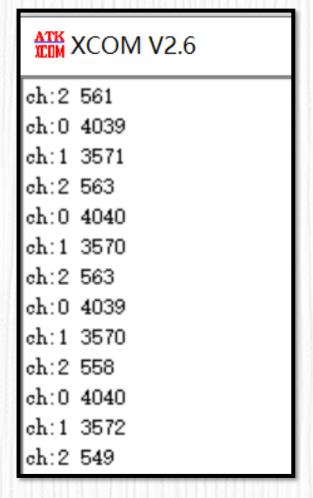




Multiple channels, single conversion mode

```
// in main.c file
while (1)
        /* USER CODE END WHILE */
        /* USER CODE BEGIN 3 */
        for (int i = 0; i < 3; i++)
                HAL_ADC_Start(&hadc1);
                HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1, HAL_MAX_DELAY);
                adcBuf[i]=HAL_ADC_GetValue(&hadc1);
                sprintf(msg, "ch:%d %d\r\n", i, adcBuf[i]);
                HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t*)msg, strlen(msg), HAL_MAX_DELAY);
        HAL_Delay(500);
```

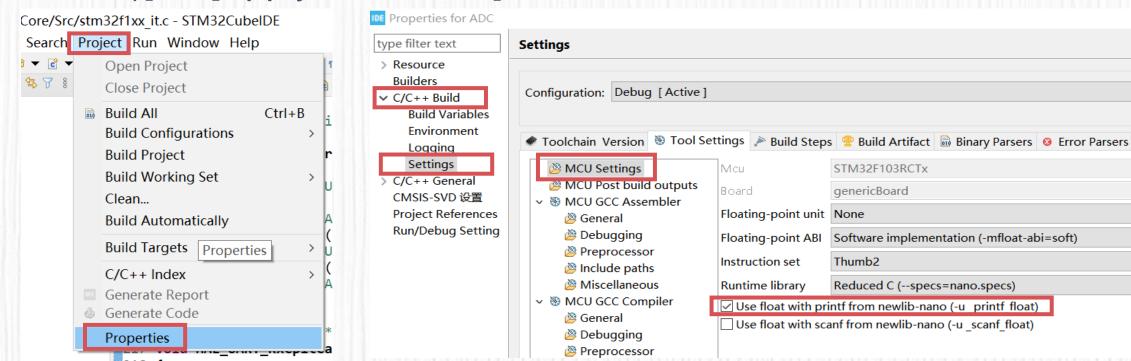
Result







- To print double or float value, you should change the settings as the following figure
- [Project] -> [Properties] -> [C/C++ Build] -> [Settings] -> [MCU Settings] -> [Use float with printf from newlib-nano(-u printf float)] -> [Apply and Close]





04

Practice

4. Practice



- Configure ADC1 in different modes and run the demos on MiniSTM32 board
- Use CH4, CH5 and CH6 of ADC1 in multiple channels, single conversion mode to show the voltage of them continuously